

Ф50

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ISSN 0015-3222

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Апрель **2014**, том **48**, выпуск **4**



<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>



С.-Петербург
«НАУКА»

Содержание

• Электронные свойства полупроводников

Гасанли Ш.М., Басалаев Ю.М., Самедова У.Ф.

Особенности зонной структуры твердых растворов $(\text{CuInSe}_2)_{1-x}(\text{MeSe})_x$ ($\text{Me} = \text{Mn, Fe}$) 433

Алиев С.А., Араслы Д.Г.

О тепловых свойствах Ag_2Te и Ag_2Sc в области фазового перехода 438

Сардарлы Р.М., Самедов О.А., Алиева Н.А., Абдуллаев А.П., Гусейнов Э.К., Гасанов И.С., Салманов Ф.Т.

Поляризация, вызванная объемными зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe_2 442

Федоров М.И., Прокофьева Л.В., Равич Ю.И., Константинов П.П., Пшенай-Северин Д.А., Шабалин А.А.

Термоэлектрическая эффективность интегралита ZnSb 448

Лунев С.В., Назарчук П.Ф., Бурбан О.В.

Расчет подвижности электронов для Δ_1 -модели зоны проводимости монокристаллов германия 454

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Агекян В.Ф., Серов А.Ю., Философов Н.Г.

Излучение света кристаллами двуокиси олова 458

Карасев П.А., Карабешкин К.В., Титов А.И., Шиллов В.Б., Ермолаева Г.М., Маслов В.Г., Орлова А.О.

Нелинейный оптический эффект при облучении GaN малыми кластерными ионами 462

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Дроздов К.А., Крылов И.В., Ирхина А.А., Васильев Р.Б., Румянцева М.Н., Гаськов А.М., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.

Влияние примеси олова на энергетический спектр и фотоэлектрические свойства наноструктурированных пленок In_2O_3 467

Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Теруков Е.И., Ушакова Т.Н., Ильчук Г.А.

Гетеропереходы собственный окисел $p\text{-GaSb(O}_x\text{)} / n\text{-GaSb}$: безвакуумный процесс и фотоэлектрические свойства 471

Морозов И.А., Гудовских А.С.

Исследование свойств границ раздела солнечных элементов на основе GaInP с помощью измерения спектральных характеристик с варьируемым потоком излучения 475

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Гергель В.А., Алтухов И.В., Верховцева А.В., Галиев Г.Б., Горшкова Н.М., Жигальцов С.С., Зеленый А.П., Ильичев Э.А., Минкин В.С., Папроцкий С.К., Якупов М.Н.

Аналитическая модель механизма электрической неустойчивости в мультибарьерных гетероструктурах с туннельно-непрозрачными барьерами 481

Абдуллин Х.А., Бакранов Н.Б., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К., Кумеков С.Е., Подрезова Л.В., Cicero G.
Композитные материалы на основе наноструктурированного оксида цинка 487

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Пещерова С.М., Непомнящих А.И., Павлова Л.А., Елисеев И.А., Пресняков Р.В.

Морфологическая характеристика межзеренных границ в мультикриSTALLическом кремнии 492

• Физика полупроводниковых приборов

Каримов А.В., Ёдгорова Д.М., Абдулхаев О.А.

Полевой транзистор с длинным каналом со свойствами короткоканального транзистора 498

Брус В.В., Илащук М.И., Орлецкий И.Г., Марьянчик П.Д., Ульяницкий К.С.

Электрические свойства МОП диодов $\text{In/TiO}_2/p\text{-CdTe}$ 504

Саченко А.В., Беляев А.Е., Пилипенко В.А., Петлицкая Т.В., Анищик В.А., Болтовец Н.С., Конакова Р.В., Кудрик Я.Я., Виноградов А.О., Шеремет В.Н.

Токоперенос по металлическим шунтам в омических контактах к $n^+\text{-Si}$ 509

Mahajan A.M., Khairnar A.G., Thibeault B.J.

Electrical properties of MOS capacitors formed by PEALD grown Al_2O_3 on silicon 514

Бабичев А.В., Лазаренко А.А., Никитина Е.В., Пирогов Е.В., Соболев М.С., Егоров А.Ю.

Сверхширокий спектр электролюминесценции светодиодных гетероструктур на основе полупроводниковых твердых растворов GaPAsN 518

Александров О.В.

Модель поведения МОП структур при ионизирующем облучении 523

Содержание

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Яфаров Р.К.	
Формирование встроенного потенциала в кристаллах кремния (100) при СВЧ плазменной микрообработке	529
Шемухин А.А., Балакшин Ю.В., Черныш В.С., Голубков С.А., Егоров Н.Н., Сидоров А.И.	
Механизмы дефектообразования и рекристаллизации в пленках кремния на сапфире при ионном облучении	535
Ключко Н.П., Хрипунов Г.С., Волкова Н.Д., Копач В.Р., Момотенко А.В., Любов В.Н.	
Структура и свойства электроосажденных пленок и пленочных композиций для прекурсоров халькопиритных и кестеритных солнечных элементов	539
Ключко Н.П., Хрипунов Г.С., Мягченко Ю.А., Мельничук Е.Е., Копач В.Р., Клепикова Е.С., Любов В.Н., Копач А.В.	
Электроосажденные массивы оксида цинка с эффектом глаза ночной бабочки	549
Лотин А.А., Новодворский О.А., Рыльков В.В., Зуев Д.А., Храмова О.Д., Панков М.А., Аронзон Б.А., Семисалова А.С., Перов Н.С., Lashkul A., Lahderanta E., Панченко В.Я.	
Свойства пленок $Zn_{1-x}Co_xO$, полученных методом импульсного лазерного осаждения с использованием скоростной сепарации осаждаемых частиц	556
Хандожко В.А., Кудринский З.Р., Ковалюк З.Д.	
Влияние температурного отжига на качество слоистых монокристаллов InSe и характеристики гетеропереходов n -InSe- p -InSe	564
Леньшин А.С., Середин П.В., Минаков Д.А., Кащакаров В.М., Агапов Б.Л., Домашевская Э.П., Кононова И.Е., Мошников В.А., Теребова Н.С., Шабанова И.Н.	
Особенности формирования золь-гель методом композитов 3d-металл/пористый кремний и их оптические свойства	570

Зав. редакцией *Н.Н. Жукова*

Корректоры *А.К. Рудзик* и *М.Н. Сенина*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета

Вычислительный центр ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

194021 Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 24.03.14.

Формат 60×90 1/8. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.0. Уч.-изд. л. 17.1.

Тираж 150 экз. (в т. ч. МКО и СНГ — 14 экз.). Тип. зак. № 149.

Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»

199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

main@nauka.nw.ru

www.naukaspb.com

Редакция журнала «Физика и техника полупроводников»

Тел. (812) 328-36-12